LAMINATED CERAMIC CAPACITOR AND MANUFACTURE OF IT

Patent number:	JP2000331865 (A)	Also publisl	ned as:
Publication date:	2000-11-30	DJP3472193	3 (B2)
Inventor(s):	YOSHIDA MASAYUKI; SASAKI TOMOYUKI; AOKI SHUNJI		, (02)
Applicant(s):	TDK CORP		
Classification:			
- international: - european:	H01G4/12; H01G4/30; H01G4/12; H01G4/30; (IPC1-7): H01G4/12; H01G4/12; H01G4/30		
Application numbers	JP19990135273 19990517	·	
Priority number(s):	JP19990135273 19990517		
Abstract of JP 2000:	331865 (A)		
electrode which is the precision (profile and in high-frequency chesupporter, a conduction ductive layer 2 is conductive layer 2 is conductive layer 2 is by electroplating, an	OLVED: To provide a laminated ceramic capacitor wherein an inti- inner than a conventional conductive paste and high in dimension it hickness) is formed for smaller size and larger capacity while ex- aracteristics. SOLUTION: A PET film 1 where, as a conductive prive layer 2 is formed on its surface is provided with a resist 4, and covered except for an internal electrode formation pattern 3 wher exposed. An electroplating film 10 is formed on the conductive lay d then the electroplating film 10 is so arranged as an internal elect- sintered ceramic delectrics layer while the PET film 1 is peeled off for lamination.	cellent ocess the e the yer 2 rode	. ilin
	Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide		

(19)日本國際計庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特期2000-331865 (P2000-331865A)

(43)公開日 平成12年11月30日(2000,11,30)

(51) Int.Cl.?		機別紅号		FI				5	r-7]-ド(参考)
H01G	4/12	352		H 0	1 G	4/12		3 5 2	5 E 0 O 1
		358						3 5 8	5 E 0 8 2
		361						361	
		364						364	
	4/30	301				4/30		301C	
			審查請求	未請求	諸求	項の数7	OL	(全 15 頁)	最終質に続く
(21)出願番号		特順平 Ⅰ1−135273		(71)	出職人	000003	067		
						ティー	ディー	ケイ株式会社	
(22) 計順日		平成11年5月17日(1999.			東京都	中央区	日本橋1 丁目	13番1号	
				(72)	発明者	f 吉田	政幸		
						東京都	中央区	日本橋一丁目	13番1号ティー
						ディー	ケイ株	式会社内	
				(72)	発明律	佐々木	智之		
						東京都	中央区	日本橋一丁目	13番 1 号ティー
						ディー	ケイ株	式会社内	
				(74)	代理人	100079	290		
						弁理士	村井	隆	
				1					

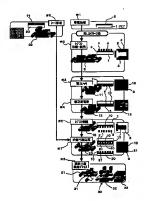
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 積層セラミックコンデンサ及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 従来の導電ペーストよりも薄くかつ寸法精度 (外形と厚み) の高い内部電極を形成可能で、ひいては 小型化、大容量化に適し、高周波特性の良好な積層セラ ミックコンデンサを提供する。

【解決手段】 導電層2が表面に形成された導電処理支 持体としてのPETフィルム1にレジスト4を設けて前 記導電層2が露出する内部電極形成パターン3を残して 前記導電層2を覆い、電気メッキにより電析メッキ膜1 0を前記導電層2上に形成した後、前記電析メッキ膜1 0を内部電極として未焼成セラミック誘電体層と重なる 配置にするとともに前記電析メッキ膜10から前記PE Tフィルム1を剥離して積層する構成である。



【特許請求の範囲】

【請求項2】 第1のセラミック誘電体層の次落部に当主 該第1のセラミック誘電体層と瞬間と厚さの電析ス・ 勝が設けられて内部電極が構成され、関り合う前記内部 電極間に第2のセラミック誘電体層が介在して積層され でなり、前記電析メッキ膜上前記第1及び第2のセラミ ック誘電体層と同時境成可能な金属材質であることを特 徴とする積層とラミックコンデンサ・

【請求項3】 薄電層が表面に形成された薄電処理支持 体にレジストを設けて前記薄電層が露出する内部電極形 成パターンを残して前記薄電層を覆い、電気メットは り電析メッキ機を前記薄電層と形成した後、前記電析 メッキ機を内部電極として未焼成セラミック誘電体層と 類なる配置にするとともに前記電析メッキ機から前記簿 電処理支持体を刺能して積滑することを特徴とする積層 セラミックコンデンサの線造方法。

【請求項4】 前記電析メッキ膜上に泳動電着法にて接 着層を形成し、該接着層により前記電析メッキ膜を前記 未焼成セラミック誘電休層に接着させる請求項3記載の 積層セラミックコンデンサの製造方法。

【請求項5】 簿電層が表面に形成された薄電処理支持 体にレジストを兼ねた第1の未焼成セラミック誘電体層 を設けて前近準電層が露出する内部電極形成パターンを 残して前近準電層を覆い、電気ズッキにより電析メッキ 販を前距準電層を覆い、電気ズッキにより電析メッキ 販を前距準電層と形成した後、内部電極となる前記電析 メッキ版及び前記第1の未焼成セラミック誘電体層と第 2の未焼成セラミック誘電体層と第 ともに前記電析メッキ機及が前距第1の未焼成セラミッ ク誘電体層から前記準電処理支持体を剥離して積層する ととき物配で解がメッキ機及が即距第1の未焼をラミッ ク誘電体層から前記準電処理支持体を剥離して積層する ことを特徴とする積層セラミックコンデンサの製造方 法.

【請求項6】 前記レジストを兼ねた未焼成セラミック 誘電体層が感光性高分子材料をパイングとして用いたも のであり、露光及び現像処理によって前配導電層が露出 する内部電極形成パターンを形成する請求項5記載の積 層セラミックコンデンサの製造方法。

【請求項7】 前記レジストを兼ねた未焼成セラミック 誘電体層を泳動電着により前記等電層上に形成する請求 項5記載の積層セラミックコンデンサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気メッキにより 内部電極を形成することで、多層化、小型大容量化を図 ることのできる積層セラミックコンデンサ及びその製造 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、積層コンデンサ等のような内部電 極を有するセラミック稽層電子部品の製造に際しては、 金属ーセラミック一体焼成技術が用いられている。すな わち、セラミックグリーンシート(未焼成セラミック誘 電体シート)上に導電ペーストをパターン印刷し、内部 電極を形成する。次に、内部電極が形成されたセラミッ クグリーンシートを複数枚積層し、上下に内部電極の印 刷されていないセラミックグリーンシートを適宜の枚数 **稽層し、セラミック精層体を得る。あるいは、セラミッ** クスペーストと導電ペーストとを順次所定の形状に印刷 し、セラミック積層体を得る。しかる後、上記のように して得られたセラミック精層体を駆み方向に加圧し、セ ラミック層同士を密着させる。その後、セラミック積層 体を焼成し、焼結体を得る。得られた焼結体の外表面 に、適宜の外部電極を形成し、セラミック精層電子部品 を得る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】近年、電子部品においては一層の小型化が求められており、セラミック積層電 下部品においても小型化及び薄型化が強く求められている。セラミック積層電を あった。セラミック積層電子部品の小型化及び連型化を進める場合、内部電極間に挟まれているセラミック層の厚み を薄ぐすることが必要となり、従って、より薄いセラミックグリーンシートを用いてセラミック積層体を作製し なければならない。

【〇〇〇4】 しかしながら、セラミックグリーンシート の厚みを薄くするにも限度があり、薄くなり過ぎた場合 にはセラミックグリーンシートを単体で扱うことができ なくなる。加えて、セラミック積層体を得た段階で、内部電極が存在し ない部分に比べて厚みが大きくなり(例えばグリーン ート厚2~3 μmに対して内部電極厚1.5~2 μ

□、両者へ同に残しくり高電機関・1.3~2 M 加、両者の間に残差が生じがちであり、その段差に起 因してシート視層時の積層すれが発生する。また、焼結 に先立ってシートと内部電積を接着させるために大きな プレス圧(1 ton/cm² 程度)が必要となり、厚み方向 にセラミック積層体を加圧した段階で、上距段差が生じ ているため、内部電極の重なり合っている部分におけて のみ上下の層が加圧され、他の領域では十分に加圧され なくなったり、あるいは加圧後の変形が着といるでよったり する。その結果、焼結体においてデラミネーションと称 されている層間剥離現象が生じがちであった。また、加 定後の変形に起因して焼成後の容量ばらつきが大きくな る。さらに、セラミックグリーンシート中の溶剤によ り、内部電極が影消し、所望の形状の内部電極を正確に 形成することができないこともあった。また、N 1 粉末 をペースト化してスタリーンの開法に不夢なきみ内部電

極は、焼成後の粉末海集による電極度みばらつきが大き

い。また、ESL (等価直列インダクタンス) やESR (等価直列抵抗)が大きくなるため、高周波に対する特性が劣化する傾向にある。

【0005】さらに、セラミック積層電子部品の小型化に伴って、内部電極の寸法検度を高めることが強く求め わる。すなわち、内部電極の寸法検度をあめることにより、内部電極が形成されている領域の周囲の絶縁領域 の幅を狭くし、それによってセラミック積限電子部品の 小型化を果たすことが試みられている。しかしながら、 導電ペーストを印刷して内部電極を形成する後半法で は、内部電極の寸法精度を高めることは難しく、内部電 極寸法の設定値に対してばかっき(R)を20μm以下 とすることが開業であった。

【0006】上記のような問題は、セラミックペーストと導電ペーストを交互に印刷しセラミック積層体を得る方法でも同様であった。

【0007】なお、特開平6-302469号公報において内部電極を真空素着でパターニングした後、無電解 メッキで所要膜厚とする製法が提案されているが、工程 が複雑化する問題がある。

【0008】本発明は、上記の点に鑑み、従来の簿電ペ ーストよりも薄くかつ寸法相度(外形と厚み)の高い内 部電極を形成可能で、ひいては小型に、大容量化に適 し、高周波特性の良好な情層でラミックコンデンサ及び その製造方法を提供することを目的とする。

【0009】本発明のその他の目的や新規な特徴は後述の実施の形態において明らかにする。 【0010】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本願請求項1の発明に係る務層セラミックコンデン 対は、セラミック誘電体層と同時焼成可能企金原材質の 電所メッキ膜で内部電極が形成され、瞬合う前記内部電 極間にセラミック誘電体層が分在して報度されてなるこ

とを特徴としている。

【0011】本願請求項2の発明に係る積層セラミックコンデンウは、第1のセラミック誘電体層の欠落部に当該第1のセラミック誘電体層の依認がメッキ膜が限けられて内部電路が構成され、降り合う前記内部電話間に第2のセラミック誘電体層が介在して積層されてなり、前記電所メッキ膜は前記第1及び第2のセラミック誘電体層と同時焼成可能な金属材質であることを特徴としている。

【00121本願請求項3の発明に係る積層セラミック コンデンサの製造方法は、等電層が表面に形成された準 延処理支持体にレジストを設けて前記簿電層が露出する 内部電極形成パターンを残して前記簿電層を強い、電気 メッキにより電析メッキ機を向記簿電層上に形成した 後、前記電析メッキ機を内部電極として未廃成セラミッ 分骸電体層と重なる配置にするとともに前記電析メッキ 股から前記等電処理支持体を剝離して精層することを特 徴としている。

【0013】本願請求項4の発明に係る積層セラミック コンデンサの製造方法は、前記請求項3において、前記 電析メッキ限上に決動電管法にて接着層を形成し、該接 着層により前記電析メッキ限を前記未焼成セラミック誘 電鉄層に接着させることを特徴としている。

【0014】本願請求項5の発明に係る積層セラミックコンデン中の製造方法は、等電層が表面に形成された導電処理支持体にレジトを推ねた第1の未接成セラミック誘電体層を設けて前距導電解を覆い、電気メッキによりで当時では関いません。 電所メッキ機を前距第1の未接成セラミック誘電体層と 略同し厚みで前記薄電層上の形成した後、内部電極形成 時間と厚みで前記薄電層上に形成した後、内部電極形成 部間と厚みで前記薄電層上に形成した後、内部電極 部間と厚みで前記薄電層上に形成した後、内部電極 部間と厚みで前記薄電間上に形成した後、内部電極 電析層と第2の未焼成セラミック誘電体層とが重なる配 置にするとともに前記電所メッキ機及び前記第1の未焼 成セラミック誘電体層から前記薄電処理支持体を剥離して 積積するととを特徴としている。

[0015] 本願請求項6の発明に係る積層セラミック コンデンサの製造方法は、前記請求項5において、前記 レジストを兼れた未規成セラミック誘電体層が宏光性高 分子材料をバインダとして用いたものであり、露光及び 現場処理によって前記簿電房が露出する内部電格形成パ ターンを形成せることを特勢している。

【0016】本擬請求項7の発明に係る積層セラミック コンデンサの製造方法は、前記レジストを兼ねた未焼成 セラミック誘電体層を決動電響により前記簿電層上に形成することを特徴としている。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る積層セラミックコンデンサ及びその製造方法の実施の形態を図画に従って説明する。

【0018】図1は本発明の第1の実施の形像を示す。 この図において、薄竜処理工程#1では、フレキシブル な支持体としてのPETフィルム1の表面にスパッタ、 蒸着、無電解メッキ技術等により後工程の電気メッキの ための薄電処理を能し、フィルム表面に後工程で形成す る電析メッキ股が割がれ易いステンレス、Cr、Cr系 合金、Ti、Ti系合金、ITO等の薄電圏2を成膜す る。

[0019] 吹いで、印刷パターン法により薄電周2が 臨出する内部電配がパターン3を残して耐ァッキレジ 太ト4で薄電窟2が覆われるようにする。つまり、レジ スト印刷・総施工程#2でフィルム1の薄電窟2上の必 要部分に耐メッキレジスト4をスクリーン印刷機5でス クリーン印刷し、内部電極形成パターン3に対応させて 準電層2を露出させる(パターン3は同時に多数個形成 する)。

【0020】それから、電気メッキ工程#3で露出した 導電層2上に内部電極となる良薄体金属の電析メッキ膜 10を電気メッキ装置11により成膜する。セラミック グリーンシートと後工程で同時焼成可能な良海体金属と しては金、銀、パラジウムの貴金属も使用可能である が、コスト面にも配慮した場合や1、Cu等が好まし い。電折メッキ膜10の厚さは腰厚0.1~1.5μm であり、とくに小型、大容量化を目的としたときの.7 μのにかではない。電折メッキ膜10上には接着層で 着工程井4の電音装置12において接着層13が添動電 着法により形成される。ここで、泳動電着法とは、付着 させたい粒子をコロイドにして電気を流して帯電した粒 子を通電している電極に吸消、凝集させる方法であり、 電極部分にの分粒子を付着させることが可能である。接 着層13の形成のための電音装置12では接着性の高分 子材料をコロイドにして電荷をせている。接着層13の 原みは0.1~0.5μmである。接着層13の 原みは0.1~0.5μmである。

【0021】その後、レジスト剥離工程 # 5 において、溶剤系、アルカリ系剥離剤を用いた剥離装置 1.5 でレジ ストを割削に、除去する。そして、シード砂定工程 # 6 のシート形成装置 2.2 で別のフレキシブルな支持体としてのPETフィルム 2.0 上にセラミックグリーンシート 未焼成セラミック誘電体シート)2.1 を形成したのに対して内部電極を吹写工程 # 7 において転写装置 2.3 を 用いて内部電極となる電析メッキ限10を接着層 1.3 を 利用してセラミックグリーンシート2.1 上に接着、転写 する。

【0022】それ以後は、現状量座積層工程 # 8 において、内部電極の転写されたセラミックグリーンシート2 1を所要検数積積し、加熱圧着する。つまり、加熱圧着装置30の切断縮31にて内部電極の転写されたセラミックグリーンシート21から不要な支持体としてのPE アフィルム1、20を剥がす(PETフィルム1と共に準電層2も剥がす)とともに多数個の内部電極が配列されたカード形状に切断し、これを位置合わせ部32で位置合わせして所要検数積層し、積層精度 ± 5 μ m 以内が 好ましい)、加熱圧着部33で加熱圧着する。その後、積層セラミックコンデンサのチップ観光であるである。 境限することによって、電析メッキ膜で内部電極が形成され、陽合う前記内部電極間にセラミックコンデンサのチップ観光である。 では、研磨されて、電析メッキ膜で内部電極が形成され、陽合う前記内部電極間にセラミックま電体層が介在して積層されて、電析メッキ膜で内部電極が形成され、陽合う前記内部電極間にセラミック誘電体層が介在して積層されて、電析メッキ膜で内部電極が形成され、陽合う前記内部電極の影響を影響し、これに所要の外部電板を形態して製品をする。

【0023】この第1の実施の形態によれば、次の通りの効果を得ることができる。

【0024】(1) 電所法による電析メッキ膜にて内部 電極が形成されるために、従来の導電性ペーストを用い た方法より内部電極を薄くし、かつ寸法精度(外形と厚 み)を高めることが可能である。このため、小型、大容 量化に適している。

【0025】(2) セラミックグリーンシートに内部電 極を転写した領域と内部電極が無い領域との厚みの差に よる段差が少なくなり、積層ずれが小さくなり、かつ大 きなプレス圧が要らなくなる。プレス変形が少なくなる ことによって、焼成後のコンデンサの静電容量ばらつき が小さくなる。

【0026】(3) 前記内部電極の電析メッキ限は、薄 く均一でかつ従来のN 1 前未等をセラミックグリーンシートと同時焼成して内部電極を形成する場合よりも撥密 であり、低低焼の内部電極とすることが可能であり、高 周波に対する特性向上が可能である。

【0027】(4) 比較的簡単な工程によって、より小型の積層セラミックコンデンサを安定的に製造可能であ

【0028】なお、スクリーン印刷の代わりにフォトレ ジストを用いた露光プロセスで耐メッキレジストを形成 してもよい。

【0029】図2は本発明の第2の実施の形態を示す。 この場合、導電処理工程#1乃至レジスト訓離工程#5 までは第1の実施の形態と同じであり、それ以後の工程 が異なっている。つまり、レジスト剥離工程#5で得ら れた内部電極となる電析メッキ膜10を導電層2上に有 するPETフィルム1と、シート形成工程#6で得られ たセラミックグリーンシート21を有するPETフィル ム20とを、精密積層工程#10における積層機24に より、それぞれカード形状に切断しかつ電析メッキ膜1 〇がセラミックグリーンシート21に対面する向きで加 熱圧着し、その後PETフィルム1,20をそれぞれ引 き剥がして(PETフィルム1と共に導電層2も剥が す)、内部電極としての電析メッキ膜10を設けたセラ ミックグリーンシート21を必要枚数積層して積層体全 体を加熱圧着する。以後の処理は第1の実施の形態と同 じである。

【0030】この第2の実施の形態の場合、内部電極となる電所メッキ膜10とセラミックグリーンシート21 とを加熱圧着後に外側のPETフィルム20を引き剥がすため、PETフィルムを剥離する際のセラミックグリーンシートの変形が無く、とくにセラミックグリーンシート21が薄い場合に有効である。その他の作用効果は前述の第1の実施の形態と同様である。

【0031】図3は本売明の第3の実施の形態を示す。 この場合、漆電処理工程#1乃至電気メッキ工程#3までは第1の実施の形態と同じであり、それ込練の工程が 異なっている。つまり、電気メッキ工程#3で電折メッ も限10を成脱後、レジスト剥離工程#5を実行してレ ジスト4を剥離、除去する。そして、誘電化コート工程 #11において、シート形成装置25でPETフィルム 1側の電折メッキ膜10上にセラミックグリーンシート 26を重ねで形成する。その検は、第1の実施の形態と してのPETフィルム1を剥がすとともに、内部電極 及びこれに重なる配置のセラミックグリーンシート20 を多数個の内部電極が研究されたカード形状に切断し、

【0032】この第3の実施の形態によっても前述の第 1の実施の形態と同様な作用効果が得られる。

【0033】図4は本売明の第4の実態の形態を示す。 この図において、郷電処理工程#1では、PETフィル ム1の表面にスパッタ、素着、無電解メッキ技術等によ り後工程の電気メッキのための郷電処理を能し、フィル ム表面に後工程で形成する電析メッキ膜が制かた易いス テンレス、Cr、Cr系合金、Ti、Ti系合金、IT 〇等の薄電源2を成勝する。

【0034】次いで、感光シート・フォトパターン法により海電量2が露出する内部電配形成パターン3を残してパイングとしての感光性高分子材料と可塑剤を添加したセラミックグリーンシート40で覆われるようにする。つまり、シート形成工程#20ではシート形成装置41にマフィルム1の薄電間2全面に耐メッセジストを兼ねたセラミックグリーンシート40を形成し、電光工程#21の端光装置42でセラミックグリーンシートの残す部かのみに乗外線(UV、DUV)をフォトマスクを通して照射、霧光し、現像・定着工程#22の現像・定着装置43で溶削等により不要部分を除去して内部電極形成ケッン3に対応させ薄電間2を開発して内部電極形成ケッン3に対応させ薄電間2を開発して内部電極形成ケッン3に対応させ薄電間2を開発して内部電極形成ケッン3に対応させ薄電間2を開発して内部電極形成ケッン3に対応させ薄電間2を開発して内部電極形成ケッン3に対応させ薄電間2の場合、精密影光技術によりパターン3位間時に多数個形成する)。この場合、精密影光技術によりパターン構度を±3μπ程度にすることができる。

【0035】このパターンニングされたセラミックグリ ーンシート40をマスクとして、電気メッキT程#23 で露出した導電層 2上に内部電極となる良導体金属の電 析メッキ膜10を電気メッキ装置45により成膜する。 セラミックグリーンシートと後工程で同時焼成可能な良 導体金属としては金、銀、パラジウムの貴金属も使用可 能であるが、コスト面にも配慮した場合Ni、Cu等が 好ましい。電析メッキ膜10はセラミックグリーンシー ト40とほぼ同じ高さとなるように電析させる。 実際に は、後で別のセラミックグリーンシートに熱圧着するこ とを考慮して数%低くすることが望ましい (多層積層体 が得られた時点で内部構造を完全段差レスにすることに 配慮する。)。ここで、電析メッキ膜10及びセラミッ クグリーンシート40の膜厚は略2μmである。前記電 析メッキ膜10及びセラミックグリーンシート40上に は接着層形成工程#24の塗布装置(又は噴霧装置)4 6において接着層47が塗布又は暗霧等により形成され る。接着層47の厚みは0.1~0.5 mmである。 【0036】その後、シート形成工程#6のシート形成 装置22で別のフレキシブルな支持体としてのPETフ ィルム 20上にセラミックグリーンシート 21を形成したものに対して転写 (2層化) 工程 # 25において転写 を設置50を用いてセラミックグリーンシート 40 及びその欠落部 (内部電極形成パターンとして除去した部分) に埋設された内部電極となる電析メッキ膜10をセラミックグリーンシート 21上に接着層47を介し接着して 電ね合かせる.

【0037】それ以後は、現状量産積層工程#8におい て、内部電極としての電析メッキ膜10及びセラミック グリーンシート40と、セラミックグリーンシート21 とを重ね合わせたものを所要枚数積層し、加熱圧着す る。つまり、加熱圧着装置30の切断部31にてセラミ ックグリーンシート21、40から不要な支持体として のPETフィルム1、20を剥がすとともに多数個の内 部電極が配列されたカード形状に切断し、これを位置合 わせ部32で位置合わせして所要枚数積層し、加熱圧着 部33で加熱圧着する。その後、積層セラミックコンデ ンサのチップ個品に切断してから焼成することによっ て、第1のセラミック誘電体層(セラミックグリーンシ ート40の焼成されたもの)の欠落部に当該第1のセラ ミック誘電体層と略同じ厚さの電析メッキ膜10が設け られて内部電極が構成され、隣り合う前記内部電極間に 第2のセラミック誘電体層(セラミックグリーンシート 21の焼成されたもの)が介在して積層されてなる段差 レスの焼結体を作製し、これに所要の外部電極を形成し て製品とする。

【0038】この第4の実施の形態によれば、次の通り の効果を得ることができる。

【0039】(1) 電析法による電所メッキ膜10にて 内部電極が形成され、かつセラミックリーンシート4 の欠疾器が「内部電極形成パターンとして除去した部 分)に内部電極が位置することになるため、各層のセラ ミックグリーンシートを完全段差レスで多層に視層可能 であり、積度が上を著しくがるくし、かつ大きなプレス 圧を不要にできる。また、プレス変形が少なくなること によって、境成後のコンデンサの静電容量ばらつきを小 さくできる。

【0040】(2) 耐メッキレジストを兼ねたセラミックグリーンシート40は設化性高分子材料をバイングとして用いているため、業外線による露光現像プロセスによって微細加工でき、誘電体間パターン特度と向上させることができる。また、誘電体間パターン特度と向上させることができる。また、誘電体間パターン特度が決まるため、内部電極パターン特度も向上する。例えば、従来技術のスクリーン印刷法は100ヵライン幅程度でばらつき20%程度、感光性グリーンシート法では、30μパターン幅可能で、ばらつき10%以下とすることができる。

【0041】なお、その他の作用効果は前述の第1の実施の形態と同様である。

【0042】図5は本発明の第5の実験の形態を示す。 この場合、漢雲処理工程#1.シート形成工程#20万 至接着層形成工程#24までは第4の実施の形態と同じ であり、それ以後の工程が異なっている。つまり、接着 層形成工程#24で得られた接着層47の付着した内部 電極となる電析メッキ膜10及びセラミックグリーンシ ート40を導電層2上に有するPETフィルム1と、シ ート形成工程#6で得られたセラミックグリーンシート 21を有するPETフィルム20とを、精密積層工程# 10においてそれぞれカード形状に切断しかつ電析メッ キ膜10及びセラミックグリーンシート40がセラミッ クグリーンシート21に対面する向きで加熱圧着し、そ の後PETフィルム1,20をそれぞれ引き剥がして、 セラミックグリーンシート40及びその欠落部に形成さ れた電析メッキ膜10をセラミックグリーンシート21 に重ね合わせたものを必要枚数積層して積層体全体を加 熱圧着する。以後の処理は第4の実施の形態と同じであ る。

【0043】この第5の実施の形態の場合、セラミック グリーンシート40及び内部電配となる電析メッキ観1 0とセラミックグリーンシート21とを加熱圧着後1 個のPETフィルム1,20を引き剥がすため、PET フィルムを剥離する際のセラミックグリーンシートの変 形が無く、とくにセラミックグリーンシート21が得い 場合に有効である。その他の作用効果は前述の第4の実 縮の形態と同様である。

【0044】図6は本発明の第6の実施の形態を示す。
の場合、薄電処理工程#1、シート形板工程#20万至電気メッキ工程#23までは5萬4の実施の形態と同じ
であり、それ以後の工程が深なっている。つまり、電気
水ッキ工程#23でセラミックグリーンシート40仮 指部に電析スッキ限10を破験後、誘電体コート工程# 11において、シート形成装置25でPETフィルム1 個の電析メッキ限10上にセラミックグリーンシート 6を重ねて形成する。その検は、第4の実施の形態と同 機に、現大量座積層工程#8とおいて、セラミックグリーンシート40及び内部電極とよれに重なる配置の一 大型大量を積層工程#8とおいて、セラミックグリーンシート40及び内部電極とよれに重なる配置の一 コーシート40及び内部電極とよれに重なる配置の一 まずりアンシート26とを所要枚数積個して加熱圧 着し、不要な実特体としてのPETフィルム1を制がす とともに多数個の内部電極が配列されたカード形状に切 断し、これを所要枚数模欄し、加熱圧着する。

【0045】この第6の実施の形態によっても前述の第4の実施の形態と同様な作用効果が得られる。

【0046】図7は本祭明の第7の実施の形態を示す。 この図において、準電処理工程半1では、PETフィル ム1の表面にスパッタ、素着、無電解メッキ納等によ り後工程の電気メッキのための導電処理を施し、フィル ム表面に独工程で形成する電所メッキ駅が制がは易いス テンレス、Cr、Cr系合金、Ti、Ti系合金、IT 〇等の薄電限2を成勝する。 [0047] 次いで、フォトバターン・粉体電着法により薄電層 2 が露出する内部電極形成パターン3を残してセラミックツリーンシート60で覆われるようにする。つまり、レジストコート工程#30ではレジスト形成装置61にてフィルム10薄電#2全面にレジストの残ち転し、露光工程#30高光装置63でレジストの残す部分(内部電極形成パターン3に対応)のみに乗外線

(UV, DUV) をフォトマスクを通して照射、露光 し、現像・定着工程#32の現像・定着装置64により 溶剤等で不要部分を除去し、内部電極形成パターン3に 一致するレジスト62のパターンを形成し、その他の部 分の導電層2を露出させる。そして、泳動電着工程#3 3にて導電層2の露出部分にセラミックグリーンシート 60となるセラミック粉末を泳動電着させる。この泳動 電着は電着装置65によりセラミック粉末を分散、懸濁 された状態にして直流電流を流すことで帯電したセラミ ック粉末を電極(導電層2)方向に移動させて吸着、凝 集させることによって実行可能である。その後レジスト 剥離工程#34で溶剤系、アルカリ系剥離剤を用いた剥 離装置66によりレジスト62を剥離、除去して内部電 極形成パターン3に対応させて導電層2を露出させる。 【0048】このようにパターンニングされたセラミッ クグリーンシート60をマスクとして、電気メッキ工程 #23で露出した導電層2上に内部電極となる良導体金 属の電析メッキ膜10を電気メッキ装置45により成膜 する。電気メッキ工程#23以下の工程は第4、第5又 は第6の実施の形態と同様の工程とすればよい。

【0049】この第7の実施の形態においても、電析法 による電析メッキ膜10にて内部電極が形成され、かつ セラミックグリーンシート60の欠落部に内部電極が位 置することになるため、各層のセラミックグリーンシー トを完全段差レスで多層に積層可能であり、第4の実施 の形態と同様の作用効果を変することができる。

【0050】図8は本発明の第8の実施の形態を示す。 この図において、薄電処理工程半1では、PETフィル ム1の表面にスパッタ、蒸着、無電解メッキ技術等によ り後工程の電気メッキのための導電処理を施し、フィル 去表面に使工程で形成する電析メッキ機が倒がれ場いス テンレス、Cr、Cr系合金、Ti、Ti系合金、IT 〇等の薄電限2を成勝する。

【9051】ないで、悠光性粉体電着・フォトバターン 法により薄電層 2が露出する内部電極形成パターン3を 残してセラミックグリーンシート70で覆分れるように する。つまり、泳動電着工程#40で電着装置71を用 い、電着レジスト・患光性高分子材料・セラミック粉末 を一体粒子としてコロイドにして直流電流を流すことで 通電電位としての導電層2に吸着、凝集させる。露光工 程#41の概光装置72で内部電極形成パターン3以外 の傾域に集外線(UV、DUV)をフォトマスクを通し で照め、露光し、現像・定率に限す42の現像・定着装 の保いままし、現像・定率に限す42の現像・定着装 置73により溶剂等で不要部分を除去し、内部電極形成 パターン3に一致させて導電層2を露出させる。

【0052】このようにパターンニングされたセラミックグリーンシート70をマスクとして、電気メッキ工程 423で霧出し水薄配層 2上の部電極とな良導体金 展の電析メッキ膜10を電気メッキ装置35により成膜する。電気メッキ工程#23以下の工程は第4、第5又は第6の実施の影影と同様の工程とすればより

【0053】この第8の実施の形態では、殆ど全工程が 湿式となり、工数が少なくなる。

【0054】なお、第1万至第3の実施の形態では、電気メッキ工程#3の前段での耐メッキレジストをスクリーン印刷したが、フォトレジストの露光、現像による内部電極形成のためのパターンニングを利用してもよいし、S102、A120。等の絶縁限のパケーンニング(再利用によるコストダウン目的の永久マスク)として

もよい。

【0055】また、第1又は第20実施の形態において、接着層電着工程#4で接着層を決動電着法で形成したが、マスクを使用して電析メッキ膜上のみに接着層を咀霧してもよい。

【0056】以上本発明の実施の形態について説明して きたが、本発明まされに限定されることなく請求項の記 載の範囲内において各種の変形、変更が可能なことは当 業者には自明であるう。

[0057]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、電析法による電析メッキ膜にて内部電極が形成されるために、従来の導電性ペーストを用いな方法より内部電極を導くし、かつけ法精度(外形と厚み)を高めることが可能である。また、セラミックグリーンシートに内部電極が重なった領域と内部電極が重かい領域との厚みの差による段差を少なくしては段差レスとして、積層すれやプレス変形を少なくして焼成後のコンデンサの静電容量ばらつきを小さぐすることが可能である。さらに、前即の電極の電析メッキ膜は、薄く均一でかつ従来のN1的、未等をセラミックグリーンシートと同時類成して内部電極を形成する場合よりも緻密であり、低抵抗の内部電極ときなことが可能であり、高周波に対する特性向上が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る積層セラミックコンデンサ及びその製造方法の第1の実施の形態を示す工程図である。 【図2】本発明の第2の実施の形態を示す工程図である。

【図3】本発明の第3の実施の形態を示す工程図である。

【図4】本発明の第4の実施の形態を示す工程図であ

8.

【図5】本発明の第5の実施の形態を示す工程図であ 2

【図6】本発明の第6の実施の形態を示す工程図であ

【図7】本発明の第7の実施の形態を示す工程図であ

【図8】本発明の第8の実施の形態を示す工程図であ

【符号の説明】

1. 20 PET741LA

2 漢電層

3 内部電極形成パターン

4 耐メッキレジスト

5 スクリーン印刷機

10 電析メッキ膜

11,45 電気メッキ装置 12,65,71 電着装置

13,47 接着層

15,66 剥離装置

21, 26, 40, 60, 70 セラミックグリーンシート

22, 25, 41 シート形成装置

22, 25, 41 シート形成 23, 50 転写装置

24 積層機

30 加熱圧着装置 31 切断部

32 位置合わせ部

33 加熱圧着部 42,63,72 露光装置

43,64,73 現像·定着装置

46 塗布装置 61 レジスト形成装置

#1 導電処理工程

#2 レジスト印刷・乾燥工程 #3. #23 電気メッキ工程

#4 接着層電着工程

#5, #34 レジスト剥離工程

#6, #20 シート形成工程

#7 内部電極転写工程 #8 現狀積層量産工程

#10 精密積層工程

#11 誘電体コート工程

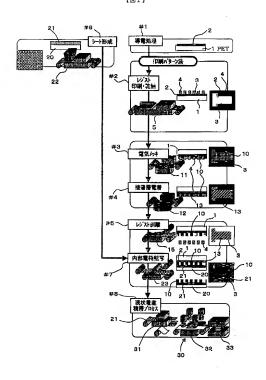
#21, #31, #41 露光工程 #22, #32, #42 現像·定着工程

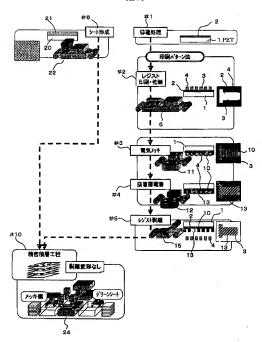
#24 接着層形成工程

#30 レジストコート工程

#33, #40 泳動電着工程

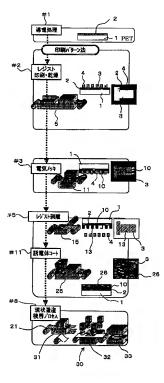
[図1]



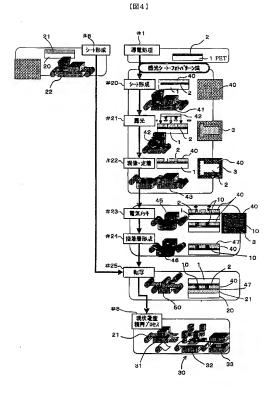


【図2】

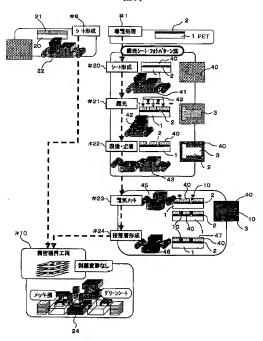




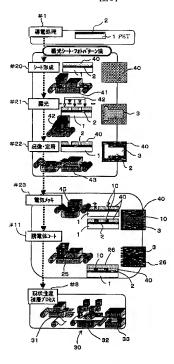
(11)100-331865 (P2000-331865A)



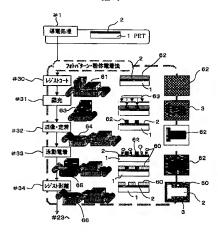




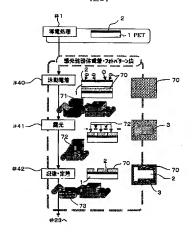




【図7】



【図8】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 HO1G 4/30

識別記号 301

FΙ H01G 4/30 301E

(参考)

(72)発明者 青木 俊二

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー ディーケイ株式会社内

Fターム(参考) 5E001 AC04 AC09 AC10 AD00 AD04 AHO3 AHO6 AHO7 AJO1

5E082 AB03 BC39 EE05 EE18 EE23 EE26 EE37 EE39 EE45 FF14

> FF15 FG06 FG26 FG34 FG54 LL01 LL02 LL03 MM22 MM24